

نظریه یادگیری محاسباتی

امید اعتصامی، محمدهادی فروغمنداعرابی بهار ۱۳۹۳

تيغ اوكام

جلسههای هفتم تا نهم

نگارنده: مریم غرقانی

۱ تیغ اوکام

تیغ اوکام ایک اصل حل مسأله است که توسط ویلیام اوکام این اصل و متخصص الهیات انگلیسی، بیان شده است. طبق این اصل، از بین فرضیات مختلفی که به یک اندازه پدیده های طبیعی را توجیه میکنند، بهترین فرضیه، کوتاهترین فرضیه است. در این بخش، از منظر یادگیری، به این اصل توجه میکنیم و یادگیری اوکام را معرفی میکنیم.

۱.۱ یادگیری اوکام

فرض کنید $X = \bigcup_{n \geq 1} X_n$ فضای موردها، $X = \bigcup_{n \geq 1} C_n$ کلاس مفهوم و $X = \bigcup_{n \geq 1} X_n$ کلاس نمایش فرضیه است. در این بخش فرض می کنیم نمایش فرضیه ها به صورت دودویی، با الفبای $\{\cdot, 1\}$ ، است و بنابراین $\{\cdot, 1\}$ ، طول رشته دودویی

¹Occam's razor

YWilliam of Ockham



h است.

فرض کنید $c \in \mathcal{C}_n$ مفهوم هدف باشد. نمونه برچسبدار S با اندازه m مجموعهای از زوجها به صورت زیر است:

$$S = \{\langle x_1, c(x_1) \rangle, \dots, \langle x_m, c(x_m) \rangle\}$$

تعریف ۱. فرض کنید $\alpha \geq 0$ و $\alpha < \beta < 0$ و $\alpha < \beta < 0$ و $\alpha \geq 0$ و $\alpha < \beta < 0$ و $\alpha \geq 0$ و $\alpha \geq 0$ دو عدد ثابت هستند. گوییم $\alpha \geq 0$ الگوریتم $\alpha \geq 0$ و $\alpha \geq 0$ و $\alpha \geq 0$ و الستناده از $\alpha \geq 0$ الستفاده الستفاده از $\alpha \geq 0$ الستفاده از $\alpha \geq 0$ الستفاده المستفاده المستفاد المستفاده المستفاده المستفاده المستفاده المستفاده المستفاده المستفاده المستفاد المستفاده المستفاد الم

ا. ا با نمونه S سازگار است.

 $size(h) \leq (n \cdot size(c))^{\alpha} m^{\beta}$. Y

گوییم L یک الگوریتم (α, β) اوکام کارا است، اگر زمان اجرای L بر حسب m و m و m باشد.

همانطور که از تعریف برمیآید، رشد $\mathbf{size}(h)$ نسبت به m کندتر از رشد خطی است (۱ β β). اگر اجازه می دادیم β ، الگوریتم β می توانست یک حفظ کننده باشد؛ یعنی β ای را تولید می کرد که صرفا به هر مثال، برچسب آن را نسبت می دهد.

قضیه ۲. تیخ اوکام. فرض کنید L یک الگوریتم (α, β) – اوکام کارا برای کلاس مفهوم C با استفاده از C باشد. همچنین فرض کنید C ، C ، و جنه نورد فضای موردهای C است و C ، مفهوم هدف است و C ، در این صورت فرض کنید C ، یک توزیع احتمال روی فضای موردهای C است و C ، مفهوم هدف است و C ، در این صورت یک ثابت C و جود دارد به طوری که اگر C ، نمونه و رودی C شامل C مثال تصادفی تولید شده از اوراکل C را به عنوان و رودی دریافت کند ، که C دارای خاصیت زیر باشد:

$$m \ge a \left(\frac{1}{\epsilon} \log \frac{1}{\delta} + \left(\frac{(n \cdot size(c))^{\alpha}}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{1-\beta}} \right)$$

آنگاه با احتمال حداقل $\delta - 1$ ، خروجی h از الگوریتم L دارای خطای حداکثر δ است.

طبق قضیه، اگر β به ۱ نزدیک شود، تعداد مثالهای لازم m به سمت بینهایت میل میکند. این موضوع بیانگر آن است که اگر اندازه خروجی h به تعداد مثالها نزدیک شود، الگوریتم L تقریبا یک حفظکننده خواهد بود که در این صورت برای اینکه خطای خروجی اش را پایین بیاورد، باید نمونه ای با تعداد بسیار زیادی مثال دریافت کند.

قضیه ۳. تیغ اوکام (نسخه اندازهای). فرض کنید C کلاس مفهوم و C کلاس نمایش فرضیه باشد. فرض کنید C الگوریتمی باشد که به ازای هر عدد طبیعی C و هر C و C ، اگر C نمونه ورودی C را با C مثال برچسبدار از C دریافت کند، در زمان چندجمله ای بر حسب C و C و سازگار است. آنگاه C و خروجی C و به ازای هر C به ازای هر C ، هر توزیع C روی C و هر مفهوم هدف C ، اگر C یک نمونه C شامل C و مثال تصادفی تولید شده از C را به عنوان ورودی بگیرد، که در آن

$$\log |\mathcal{H}_{n,m}| \le b\epsilon m - \log \frac{1}{\delta}$$

آنگاه L خروجی $h\in\mathcal{H}$ را می دهد که با احتمال حداقل $\delta-1$ ، خطای $h\in\mathcal{H}$ حداکثر δ است.

اثنبات. فرض کنید ϵ error (h) > ϵ در این صورت با آمدن هر مثال، h با احتمال حداقل ϵ رد می شود. پس احتمال رد نشدن h با یک مثال حداکثر $(1-\epsilon)^m$ است. در نتیجه داریم: h با یک مثال حداکثر $(1-\epsilon)^m$ است. در نتیجه داریم:

$$Pr\{\exists h \in \mathcal{H}_{n,m} : \mathbf{error}(h) > \epsilon$$
 و ماند و $h \} \leq |\mathcal{H}_{n,m}| (1-\epsilon)^m$



قرار می دهیم:

$$|\mathcal{H}_{n,m}|(1-\epsilon)^m \leq \delta \tag{1}$$

$$\Leftrightarrow |\mathcal{H}_{n,m}| \leq \frac{\delta}{(1-\epsilon)^m} \tag{7}$$

$$\Leftrightarrow \log |\mathcal{H}_{n,m}| \leq m \log \frac{1}{1-\epsilon} - \log \frac{1}{\delta} \leq mb\epsilon - \log \frac{1}{\delta}$$
 (7)

بنابراین احتمال اینکه خطای خروجی الگوریتم بیشتر از ϵ باشد، حداکثر δ است.

حال قضیه ۲ را ثابت میکنیم:

اثبات. فرض کنید L یک الگوریتم (α,β) اوکام است و $\mathcal{H}_{n,m}$ فضای تمام خروجیهای تولید شده الگوریتم L باشد در صورتی که ورودی L یک نمونه با اندازه m برچسبدار شده با یک مفهوم $c \in \mathcal{C}$ باشد. اگر $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ خروجی L باشد، طبق عریف، $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ یک نمونه با اندازه m برچسبدار شده با یک مفهوم $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ باشد، اگر $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ خروجی $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ باشد، طبق عریف، $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ و در نتیجه داریم، $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ و در نتیجه داریم، $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ و در نتیجه داریم، $h \in \mathcal{H}_{n,m}$

 $\log |\mathcal{H}_{n,m}| \leq a \left(\frac{1}{\epsilon}\log \frac{1}{\delta} + \left(\frac{(n\cdot\operatorname{size}(c))^{\alpha}}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{-\beta}}\right)$ وجود دارد به طوری که $b > \infty$ آنگاه ثابت $b > \infty$ وجود دارد به طوری که $a = a \left(\frac{1}{\epsilon}\log \frac{1}{\delta} + \left(\frac{(n\cdot\operatorname{size}(c))^{\alpha}}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{-\beta}}\right)$ و در این صورت با استفاده از نسخه اندازه ای قضیه تیغ اوکام، می توانیم نتیجه مطلوب را به دست آوریم. در واقع می خواهیم شرط زیر برقرار باشد:

$$m \ge \frac{1}{b\epsilon} \left(\log |\mathcal{H}_{n,m}| + \log \frac{1}{\delta} \right)$$
 (*)

برای رسیدن به این نامساوی، کافی است دو شرط زیر برقرار باشد:

 $m \geq \frac{7}{b\epsilon} \log |\mathcal{H}_{n,m}|$.

 $m \geq rac{ extsf{ iny f}}{b\epsilon} \log rac{ extsf{ iny f}}{\delta}$. Y

شرط ۱ معدل است با:

$$m \ge \frac{\mathsf{Y}}{b\epsilon} \left(\frac{1}{\epsilon} \log \frac{1}{\delta} + \left(\frac{(n \cdot \mathbf{size}(c))^{\alpha}}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{1-\beta}} \right) \tag{2}$$

$$\Leftrightarrow m \ge \left(\frac{1}{b\epsilon}(n \cdot \mathbf{size}(c))^{\alpha}\right)^{\frac{1}{1-\beta}} \tag{9}$$

بنابراین کافی است شرط زیر برقرار باشد تا شرایط ۱ و ۲ ارضا شوند:

$$m \ge \log \frac{1}{\delta} + \left(\frac{7}{b\epsilon} (n \cdot \mathbf{size}(c))^{\alpha}\right)^{\frac{1}{1-\beta}}$$
 (V)

کافی است قرار دهیم $\frac{y}{a}>0$ تا شرط بالا ارضا شود.

۲.۱ بهبود اندازه نمونه برای یادگیری عطف

در جلسات قبل یک الگوریتم برای یادگیری عطف آ ارائه شد که فرمول عطف $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ را تولید میکرد. اگر نمونه S حداقل یک مثال داشته باشد ($m \geq 1$)، به ازای هر متغیر S به شامل S به است، یا S و یا هیچیک از S و به در S و جود ندارد. اگر

[™]conjunction



هیچ مثالی تولید نشدهباشد (m = 0)، m شامل همه m لیترال ممکن است. بنابراین تعداد کل حالاتی که m میتواند داشته باشد، به صورت زیر است:

$$\mathcal{H}_{n,m} \le \mathbf{Y}^n + \mathbf{1} \le \mathbf{Y}^n \quad \Rightarrow \quad \log \mathcal{H}_{n,m} \le \mathbf{7}n \tag{A}$$

قرار مىدھىم:

$$\forall n \le b\epsilon m - \log\frac{1}{\delta} \tag{4}$$

$$\Rightarrow m \ge \frac{1}{b\epsilon} (\Upsilon n + \log \frac{1}{\delta}) \tag{1.}$$

$$\Rightarrow m = O(\frac{n}{\epsilon} + \frac{1}{\epsilon} \log \frac{1}{\delta}) \tag{11}$$

کرانی که برای اندازه نمونه از قضیه اوکام حاصل شد، از شرط $\frac{\log \frac{r_0}{n}}{n}$ که در الگوریتم یادگیری عطف به دست آور دیم، بهتر است. الگوریتم قبلی، فرمول عطف با بیشترین طول را که با نمونه سازگار بود، به دست می آورد. در ادامه الگوریتمی را برای یادگیری عطف ارائه می دهیم که در آن سعی می کنیم یک فرمول عطف سازگار با نمونه با کوتاهترین طول را به دست آوریم.

۱.۲.۱ یادگیری عطف با تعداد کمی لیترال

در این قسمت یک الگوریتم کاراتر برای یادگیری عطف ارائه میدهیم. الگوریتم جدید علاوه بر مثالهای مثبت از مثالهای منفی نیز استفاده میکند برای اینکه طول خروجی را کم کند. قبل از ارائه الگوریتم ابتدا یک مسأله ترکیبیاتی و یک راهحل تقریبی را برای آن معرفی میکنیم.

تعریف ۴. مسأله پوشش مجموعه ای * . فرض کنید یک گردایه $\mathcal S$ از زیرمجموعه های $U = \{1, \cdots, m\}$ را به عنوان ورودی داریم؛ هدف پیدا کردن زیرگردایه $\mathcal T \subseteq \mathcal T$ است که $|\mathcal T|$ کمینه باشد و $\mathcal T$ را بپوشاند:

$$\cup_{t \in \mathcal{T}} = U \tag{17}$$

مسأله پوشش مجموعهای یک مسأله NP-hard معروف است. فرض کنید $c=OPT(\mathcal{S})$ اندازه پوشش کمینه برای مورد \mathcal{S} در این مسأله است. در ادامه، یک الگوریتم تقریبی حریصانه را معرفی میکنیم که یک پوشش \mathcal{R} ، با اندازه حداکثر $c\log m$ پیدا میکند:

الگوریتم به این صورت است که در ابتدا \mathcal{R} را برابر با یک گردایه خالی قرار می دهد. در هر مرحله، مجموعه $s^* \in \mathcal{S}$ با بزرگترین اندازه را به s^* اضافه می کند؛ سپس \mathcal{S} را به این صورت به روز می کند که به ازای هر s^* در s^* را جایگزین می کند. این رویه را تا زمانی ادامه می دهد که \mathcal{R} ، همه \mathcal{U} را بپوشاند.

قضیه ۵. الگوریتم حریصانه یک پوشش مجموعه ای با اندازه حداکثر $c \log m$ پیدا میکند.

اثبات. فرض کنید $U_i\subseteq U$ مجموعهای از عناصر است که بعد از i مرحله در الگوریتم، توسط \mathcal{R} پوشیده نشدهاند. یک زیرگردایه از S با اندازه حداکثر S وجود دارد که S را میپوشاند. (چون یک زیرگردایه با اندازه حداکثر S وجود دارد که S وجود دارد که اندازه آن حداقل S است. پس داریم: میپوشاند.) پس در مرحله S است. پس داریم:

$$|U_{i+1}| \le |U_i| - \frac{U_i}{c} = |U_i|(1 - \frac{1}{c})$$

^{*}the set cover problem



با استقرا روی i نتیجه میگیریم:

$$|U_i| \le m \left(1 - \frac{1}{c}\right)^i \le me^{-\frac{i}{c}} = e^{\log m - \frac{i}{c}} \tag{14}$$

قرار مىدھىم:

$$e^{\log m - \frac{i}{c}} < 1 \Rightarrow \log m - \frac{i}{c} < 0 \Rightarrow c \log m < i$$
 (10)

 \square بنابراین الگوریتم حداکثر c $\log m$ مرحله ادامه مییابد؛ در نتیجه با حداکثر c $\log m$ مجموعه از S، کل U را میپوشاند.

حال یک الگوریتم برای یادگیری عطف ارائه میکنیم و سپس با استفاده از قضیه تیغ اوکام، یک کران پایین برای اندازه نمونه بهدست می آوریم.

الگوریتم جدید به این صورت است که وقتی یک نمونه S با m مثال را به عنوان ورودی دریافت میکند، الگوریتم یادگیری عطف قدیمی را روی S اجرا میکند تا خروجی S را تولید کند. سپس از مثالهای منفی استفاده میکند تا لیترالهای اضافی را حذف کند. توجه کنید که حذف لیترالها، تاثیری روی سازگار بودن S با مثالهای مثبت ندارد. فقط باید لیترالها را طوری حذف کنیم که فرضیه S همچنان با مثالهای منفی سازگار باشد. برای این کار، این مسأله را به یک مسأله پوشش مجموعهای تبدیل میکنیم و الگوریتم تقریبی حریصانه را روی آن اعمال میکنیم.

برای هر لیترال z در n را مجموعه تمام مثالهای منفی (a, \circ) در z تعریف می کنیم که z در z را مجموعه تمام مثالهای منفی z را می پوشانند، اگر z را عطف لیترالهای این گردایه تعریف کنیم، در این صورت z با تمام مثالهای منفی z سازگار است. می خواهیم کوچکترین گردایه از z ها را پیدا کنیم که تمام مثالهای منفی z سازگار است. می خواهیم کوچکترین گردایه از z ها را پیدا کنیم که تمام مثالهای منفی z را بپوشانند. این یک مسأله پوشش مجموعهای است و اگر از الگوریتم حریصانه برای حل آن استفاده کنیم، یک پوشش با اندازه حداکثر z size(z0 log z0 اندازه حداکثر z1 به دست می آوریم. بنابراین الگوریتم جدید، یک فرضیه با اندازه حداکثر z1 اینجا، z2 مجموعه تولید می کند. (فرضیه محداکثر z3 size(z3 ایترال دارد و اندازه هر لیترال z4 برای آن داریم، z4 برای آن داریم، z5 برای آن داریم، ایت است.) در اینجا، z4 برای آن داریم، حطفهای با حداکثر z4 size(z3 است که برای آن داریم، z4 برای آن داریم، z5 در اینجا، z6 برای آن داریم، z6 برای آن داریم، z7 در اینجا، z8 برای آن داریم، z9 با حداکثر z9 در اینجا، z9 درای آن داریم، z9 در اینجا، z9 در اینجا، z9 درای آن داریم، z9 درای آن داریم، z9 در اینجا، z9 درای آن داریم، z9 در اینجا در اینگر داری در اینجا در اینگر داریم در اینگر داریم در اینگر داریم در اینگ

طبق نسخه اندازهای قضیه تیغ اوکام، اگر شرط زیر برقرار باشد، الگوریتم ارائه شده، یک الگوریتم یادگیری با پارامترهای ϵ و δ است.

$$\frac{c\left(\log\left|\mathcal{H}_{n,m}\right| + \log\frac{1}{\delta}\right)}{\epsilon} \le m \tag{19}$$

در صورتی که شرط زیر برقرار باشد، این شرط قضیه تیغ اوکام ارضا می شود:

$$m \ge c_1 \left(\frac{1}{\epsilon} \log \frac{1}{\delta} + \frac{\mathbf{size}(c) \log n(\log \mathbf{size}(c) + \log \log n)}{\epsilon} \right)$$
 (1V)

با کمی تغییر در این الگوریتم، میتوانیم کران بهتری برای اندازه نمونه به دست آوریم. به طور کلی همه الگوریتمهایی که تاکنون معرفی کردیم، فرضیه hای را پیدا می کردند که با همه مثالهای نمونه سازگار باشد. اگر این قید را برداریم و اجازه دهیم کمی خطا در نمونه داشته باشیم، ممکن است بتوانیم الگوریتم یادگیری بهتری داشته باشیم. همانند الگوریتمی که در این قسمت ارائه دادیم، عمل می کنیم؛ فقط الگوریتم تقریبی پوشش مجموعه ای را تا جایی ادامه می دهیم که به $m^{\frac{2}{5}} > |S_i|$ برسیم:

$$|S_i| < me^{-\frac{i}{c}} < \frac{\epsilon}{\mathbf{r}} m \tag{1A}$$

$$\Rightarrow e^{-\frac{i}{c}} < \frac{\epsilon}{r} \tag{14}$$

$$\Rightarrow i > c \log \frac{\mathsf{Y}}{\epsilon} \tag{Y•}$$



بنابراین اگر $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ است و چون هر لیترال را با size $(c)\log \frac{1}{\epsilon}$ است و چون هر لیترال را با $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ است. در نتیجه داریم: $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ عداکثر $h \in \mathcal{H}_{n,m}$ است. در نتیجه داریم:

$$|\mathcal{H}_{n,m}| \le \mathsf{Y}^{\mathsf{size}(c)\log \frac{\mathsf{Y}}{\epsilon}\log n}$$
 (Y1)

قضیه 9. اگر در الگوریتم یادگیری عطف از الگوریتم حریصانه تقریبی با خطای $* استفاده کنیم، خروجی h تولید می شود که خطایش با زیاد شدن نمونه به صورت نمایی کم می شود.

قبل از اثبات این قضیه، ابتدا کران چرنوف را معرفی میکنیم:

لم ۷. کران چرنوف. فرض کنید X_1, \cdots, X_m ، متغیرهای تصادفی برنولی مستقل با احتمال موفقیت g هستند. فرض کنید $S = X_1, \cdots, X_m$ تعداد کل موفقیتها در $S = X_1, \cdots, X_m$ است؛ بنابراین $S = X_1 + \cdots + X_m$ در این صورت اگر $S = X_1 + \cdots + X_m$ نگاه داریم:

$$\mathbb{P}r[S > (1+\gamma)pm] \leq e^{-\frac{mp\gamma^{\mathsf{T}}}{\mathsf{T}}} \tag{TT}$$

$$\mathbb{P}r[S < (1-\gamma)pm] \leq e^{-\frac{mp\gamma^{\mathsf{T}}}{\mathsf{T}}} \tag{TT}$$

حال به اثبات قضیه میپردازیم:

 $(1 \le i \le m)$ در نتیجه احتمال لو رفتن h با یک مثال حداقل ϵ است. متغیر نشانگر $error(h) > \epsilon$ اربا به این صورت تعریف میکنیم که اگر h با مثال i ام سازگار نباشد، مقدار آن i و در غیر این صورت، مقدار آن i است.

$$\mathbb{E}[X_i] = \Pr\{X_i = 1\} > \epsilon \implies \mathbb{E}[\sum_{i=1}^m X_i] > \epsilon m \tag{74}$$

با استفاده از كران چرنوف داريم:

$$\mathbb{P}r\{\sum_{i=1}^{m}X_{i}<\frac{\epsilon}{\gamma}m\}=\mathbb{P}r\{\sum_{i=1}^{m}X_{i}<(1-\frac{1}{\gamma})\epsilon m\}\leq e^{-m\frac{\epsilon}{\lambda}} \tag{Υ}\Delta)$$

پس احتمال اینکه خطای یک h بد روی نمونه S کمتر از m باشد، حداکثر $e^{-m\frac{\epsilon}{\hbar}}$ است. بنابراین احتمال اینکه یک h بد وجود داشته باشد که خطایش روی نمونه S کمتر از m باشد، حداکثر $|\mathcal{H}_{n,m}|e^{-m\frac{\epsilon}{\hbar}}$ است. کافی است این مقدار را کمتر از δ قرار دهیم تا مطمئن باشیم احتمال اینکه خطای خروجی الگوریتم بیشتر از δ باشد، کمتر از δ خواهد بود.

$$\delta > |\mathcal{H}_{n,m}|e^{-m\frac{\epsilon}{\lambda}} \Rightarrow \log \delta > \log |\mathcal{H}_{n,m}| - m\frac{\epsilon}{\lambda}$$
 (Y9)

بنابراین کران زیر برای اندازه نمونه حاصل می شود: (به ازای یک ثابت (c_1)

$$m > c_1(\frac{1}{\epsilon}\log|\mathcal{H}_{n,m}| + \frac{1}{\epsilon}\log\frac{1}{\delta})$$
 (YV)

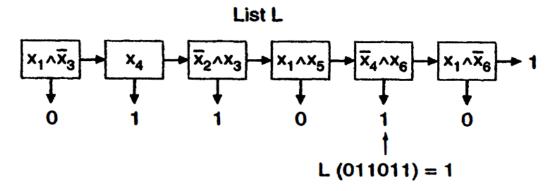
$$\Rightarrow m > c_1 \left(\frac{1}{\epsilon} \log \frac{1}{\delta} + \frac{\mathbf{size}(c) \log \frac{r}{\epsilon} \log n}{\epsilon} \right)$$
 (YA)



۳.۱ یادگیری لیست تصمیم

 $L = (c_1, b_1), \cdots (c_l, b_l)$ یک دنباله مرتب $a \in (c_1, b_1), \cdots (c_l, b_l)$ روی متغیرهای بولی $a \in (c_1, b_1), \cdots (c_l, b_l)$ مرتب $a \in (c_1, b_1), \cdots (c_l, b_l)$ با یک بیت $a \in (c_1, b_1)$ اگر $a \in (c_1, b_1)$ مطف حداکثر $a \in (c_1, b_1)$ است. برای هر ورودی $a \in (c_1, b_1)$ اگر و کوچکترین اندیسی باشد که $a \in (c_1, b_1)$ آنگاه $a \in (c_1, b_1)$ اگر چنین اندیسی وجود نداشته باشد، آنگاه $a \in (c_1, b_1)$ آنگاه $a \in (c_1, b_1)$ اگر چنین اندیسی وجود نداشته باشد، آنگاه و میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ اگر و بنین اندیسی و د نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشته باشد که $a \in (c_1, b_1)$ و با در میرود نداشت و با در میرود نداشت

شکل زیر نشان دهنده یک T-DL به همراه مقدار دهی آن روی یک ورودی خاص است:



شکل ۱: نمایش یک ۲-DL

قضیه ۹. به ازای هر عدد ثابت k-DL ، $k \geq 1$ است.

اثبات. یک الگوریتم یادگیری برای N-DL ارائه می دهیم. برای k کلی، می توانیم به راحتی مسأله یادگیری N-DL را به این مسأله تحویل کنیم. این کار همانند روشی است که برای یادگیری N-CNF ارائه دادیم؛ در واقع کافی است برای هر عطف N-DL متغیری، یک متغیر جدید تعریف کنیم و یک N-DL با متغیرهای جدید را یاد بگیریم.

الگوریتم نمونه S را به عنوان ورودی می گیرد و ابتدا با یک لیست تصمیم خالی شروع می کند. در هر مرحله یک لیترال z را پیدا می کند که $S_z \subseteq S$ (مجموعه تمام مثال هایی که z در آنها ۱ است)، ناتهی باشد و فقط شامل مثال های مثبت یا فقط شامل مثال های منفی باشد. در این صورت به z یک لیترال مفید می گوییم. سپس الگوریتم جعبه z را به انتهای لیست تصمیم اضافه می کند. اگر z فقط شامل مثال های مثبت باشد، بیت مربوط به z را ۱ قرار می دهد؛ در غیر این صورت، بیت مربوط به z را ۰ قرار می دهد. سپس به جای z را جاگذاری می کند و همین رویه را تکرار می کند تا به z برسد. در این صورت همه مثال ها با لیست تصمیمی که الگوریتم تولید می کند، سازگار هستند.

باید ثابت کنیم در هر مرحله که یک مجموعه S از مثالها باقی مانده، حتما یک لیترال مفید وجود دارد. باید توجه کنیم که مفهوم هدف، یک I-DL است که نمونه از آن تولید شده است. در I-DL اصلی اولین لیترال z را در نظر بگیرید که S_z-S ناتهی است؛ در واقع z اولین لیترالی است که در I-DL اصلی، حداقل یکی از اعضای S (مثالهای باقی مانده) در آن حذف می شود. در این صورت z یک لیترال مفید است.

هر DL با n متغیر، با $n \log n$ بیت کد می شود. زمان اجرای الگوریتم ارائه شده، بر حسب m چند جمله ای است. طبق ϵ نسخه اندازه ای قضیه تیغ اوکام، اگر PAC با پارامترهای $m \geq c_1((\frac{1}{\epsilon})(\log \frac{1}{\delta} + n \log n))$ با پارامترهای δ داریم.

[∆]k- desision list



۲ یادگیری PAC انکاری

تا کنون فرض میکردیم مثالها از یک توزیع \mathcal{D} روی فضای موردها تولید شده و با یک مفهوم هدف c برچسبگذاری شدهاند. در حالت کلی می توانیم فرض کنیم که لزوما یک مفهوم هدف وجود ندارد و مثالها از یک توزیع \mathcal{D} روی \mathcal{D} تولید می شوند که \mathcal{D} ، فضای موردها و \mathcal{D} ، مجموعه برچسبهاست. در این حالت باید یک مدل کلی تر برای یادگیری \mathcal{D} ارائه دهیم.

خطای h نسبت به توزیع \mathcal{D} به صورت زیر تعریف می شود:

$$L_{\mathcal{D}}(h) = Pr_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[h(x) \neq y] \tag{Y4}$$

تعریف ۱۰. گوییم \mathcal{H} قابل یادگیری PAC انکاری است، اگر یک الگوریتم یادگیری L وجود داشته باشد که به ازای هر \mathcal{L} دریافت \mathcal{L} و هر توزیع \mathcal{L} روی \mathcal{L} دریافت \mathcal{L} دریافت \mathcal{L} و هر توزیع \mathcal{L} روی \mathcal{L} دریافت کند، خروجی \mathcal{L} را تولید می کند که با احتمال حداقل \mathcal{L} اخاصیت زیر را دارد:

$$L_{\mathcal{D}}(h) \le \min_{h' \in \mathcal{U}} L_{\mathcal{D}}(h') + \epsilon \tag{(7)}$$

۳ کمینهسازی ریسک تجربی (ERM)

هدف کلی در یادگیری این است که فرضیه ای را تولید کنیم که خطای آن نسبت به مفهوم هدف و توزیع \mathcal{D} روی تمام فضای موردها کم باشد. اما یادگیرنده مفهوم هدف و توزیع \mathcal{D} را نمی داند؛ یک روش برای تخمین خطای فرضیه این است که خطای تجربی (خطا روی نمونه) فرضیه $S = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \cdots, \langle x_m, y_m \rangle\}$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$L_S(h) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} I(h(x_i) \neq y_i) \tag{(Y1)}$$

 $^{\mathsf{V}}ERM$ تعریف ۱۱. اگر الگوریتم یادگیری L به ازای هر نمونه S ، خروجی L با L کمینه را تولید کند، به آن یک الگوریتم میگوییم.

۴ همگرایی یکنواخت

تعریف ۱۲. گوییم نمونه S یک ϵ نماینده از \mathcal{X} ، \mathcal{D} و \mathcal{H} است، اگر

$$\forall h \in \mathcal{H} : |L_{\mathcal{D}}(h) - L_S(h)| \le \epsilon \tag{\Upsilon\Upsilon}$$

قضیه ۱۳. اگر S یک = نماینده از X ، D و H باشد و h خروجی یک الگوریتم ERM با ورودی S باشد، داریم:

$$L_{\mathcal{D}}(h) \le \min_{h' \in \mathcal{H}} L_{\mathcal{D}}(h') + \epsilon \tag{(TY)}$$

اثبات. به ازای هر $\mathcal{H} \in \mathcal{H}$ داریم:

$$L_{\mathcal{D}}(h) \le L_{S}(h) + \frac{\epsilon}{7} \le L_{S}(h') + \frac{\epsilon}{7} \le L_{\mathcal{D}}(h) \le L_{S}(h) + \epsilon \tag{\UpsilonY}$$

چون این نامساوی به ازای هر $\mathcal{H} \in \mathcal{H}$ برقرار است، حکم قضیه ثابت می شود.

⁹Agnostic PAC Learnable

VEmpirical Risk Minimization



تعریف ۱۴. گوییم کلاس فرضیه \mathcal{B} همگرایی یکنواخت^ دارد، اگر به ازای هر δ و هر توزیع \mathcal{D} ، یک عدد طبیعی m وجود داشته باشد به طوری که اگر نمونه d شامل d مثال مستقل تولید شده از توزیع d باشد، با احتمال حداقل d – d نمونه d یک d نمونه d باشد.

لم ۱۵. اگر H خاصیت همگرایی یکنواخت داشته باشد، H قابل یادگیری PAC انکاری است.

اثبات. پارامترهای ϵ و δ و توزیع دلخواه D در نظر بگیرید. به ازای ϵ و δ ، یک m وجود دارد که اگر نمونه S شامل M مثال مستقل تولید شده از توزیع D باشد، به احتمال حداقل S - S یک ϵ نماینده از S و S است. بنابراین اگر نمونه S را به یک الگوریتم S بدهیم، خروجی S را تولید می کند که دارای خاصیت زیر است:

$$L_{\mathcal{D}}(h) \le \min_{h' \in \mathcal{H}} L_{\mathcal{D}}(h') + \epsilon \tag{Υ}$$

مثال ۱۶. کلاس همه مستطیل های با اضلاع موازی محورهای مختصات خاصیت همگرایی یکنواخت دارد.

مثال ۱۷. کلاس همه توابع $f:\{\circ,1\}^{m} o \{\circ,1\}^{m}$ قابل یادگیری PAC انکاری نیست و در نتیجه همگرایی یکنواخت ندارد.

قضیه ۱۸. اگر H متناهی باشد، قابل یادگیری PAC انکاری است.

اثبات.

$$Pr_{S}[\exists h \in \mathcal{H}: |L_{\mathcal{D}}(h) - L_{S}(h)| > \epsilon] \leq \sum_{h \in \mathcal{H}} Pr_{S}[|L_{\mathcal{D}}(h) - L_{S}(h)| > \epsilon] \leq \sum_{h \in \mathcal{H} \neq e^{-\mathsf{T}m\epsilon^{\mathsf{T}}}} \leq \mathsf{T}|\mathcal{H}|e^{-\mathsf{T}m\epsilon^{\mathsf{T}}} \tag{\mathbf{T}}$$

توجه کنید که $L_S(h)$ یک متغیر تصادفی با میانگین $L_D(h)$ است و نامساوی بالا با استفاده از کران چرنوف به دست آمده است. قرار می دهیم:

$$|\mathbf{T}|\mathcal{H}|e^{-\mathbf{T}m\epsilon^{\mathbf{T}}}<\delta$$
 (TV)

$$m > \frac{\log \frac{\mathsf{Y}|\mathcal{H}|}{\delta}}{\mathsf{Y}\epsilon^{\mathsf{Y}}}$$
 (YA)

در این صورت، $\mathcal H$ همگرایی یکنواخت دارد و در نتیجه قابل یادگیری PAC انکاری است.

قضیه ۱۹. نهار مجانی در کار نیست! و فرض کنید A یک الگوریتم یادگیری برای فضای موردهای \mathcal{X} است. اگر $|\mathcal{X}|$ و خود دارد به طوری که: $\mathcal{X} \times \{0,1\}$ و جود دارد به طوری که:

$$L_{\mathcal{D}}(f) = \circ$$
 وجود دارد که $f: \mathcal{X} \to \{\circ, \mathsf{N}\}$. ا

 $L_{\mathcal{D}}(A(S)) \geq rac{1}{N}$ ، داریم، $rac{1}{N}$ مثال مستقل تولید شده از توزیع $rac{1}{N}$ داشته باشیم، با احتمال حداقل $rac{1}{N}$ ، داریم، $rac{1}{N}$

یک نتیجه مهم که از این قضیه میگیریم این است که اگر \mathcal{H} مجموعه همه توابع $\{0,1\} \to \mathcal{H}$ باشد، تقریبا نمیتوانیم \mathcal{H} را یاد بگیریم، مگر اینکه اندازه نمونه خیلی بزرگ باشد و نمونه را حفظ کنیم. در واقع باید کلاس فرضیه را محدود کنیم تا بتوانیم با قواعد ساده (نه چندان پیچیده) آن را یاد بگیریم.

حال به اثبات قضیه می پردازیم:

^AUniform Convergence

^qNo free lunch

اثبات. فرض کنید $m > |\mathcal{X}|$. توزیع \mathcal{D} را یک توزیع یکنواخت روی \mathcal{X} تعریف می کنیم. فرض کنید f یک تابع کاملا تصادفی f است. یعنی به ازای هر f g g g با احتمال g g g با احتمال g است. یعنی به ازای هر g و با احتمال g با احتمال g است. فرض کنید نمونه g شامل g مثال مستقل با توزیع g از g تولید شده و با تابع g برچسبگذاری شده است. الگوریتم g نمونه g را دریافت می کند و یک فرضیه فرضیه g را تولید می کند. می دانیم که حداقل g مورد g وجود دارد که در نمونه g نیامده اند. چون مفهوم هدف، یک تابع کاملا تصادفی است، بهترین تصمیمی که الگوریتم g می تواند برای موارد g بگیرد، این است که برچسب آنها را حدس بزند. یعنی با احتمال g هر یک از برچسبهای و و را را انتخاب کند. در این صورت، به هر یک از برچسب این موارد با احتمال g برچسب اشتباه نسبت می دهد. بنابراین داریم:

$$E_f[E_S[L_{\mathcal{D}}(A(S))]] = E_f[\frac{1}{\mathsf{Y}m} \sum_{x \in \mathcal{X}} \mathbb{P}r\{h(x) \neq f(x)\}] \tag{\Upsilon9}$$

$$\geq E_f\left[\frac{1}{7m}\sum_{x\in\mathcal{X}-S}\mathbb{P}r\{h(x)\neq f(x)\}\right]$$
 (*•)

$$= \frac{1}{7m} \frac{1}{7} |X - S| \ge \frac{1}{7} \tag{1}$$

$$\geq \frac{1}{7m}(\frac{1}{7}m) = \frac{1}{7}$$
 (47)

بنابراین یک f وجود دارد که به ازای آن داریم:

$$E_S[L_{\mathcal{D}}(A(S))] \geq \frac{1}{5}$$

که در آن D توزیعی روی $\mathcal{X} \times \{\circ, 1\}$ به صورت زیر است:

$$D(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{|\mathcal{X}|} & y = f(x) \\ 0 & \text{even} \end{cases}$$
 در غیر این صورت

 $L_{\mathcal{D}}(A(S)) \geq rac{1}{\lambda}$ در ادامه ثابت میکنیم با احتمال حداقل $rac{1}{\lambda}$ داریم، $L_{\mathcal{D}}(f) = \infty$ داریم،

میدهیم، Y نشان میدهیم. همچنین قرار $[\cdot, 1]$ است. این متغیر تصادفی را با Y نشان میدهیم. همچنین قرار $D_{\mathcal{D}}(A(S))$ میدهیم، $D_{\mathcal{D}}(A(S))$ داریم:

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[Y|Y \ge \frac{1}{\Lambda}] \mathbb{P}r\{Y \ge \frac{1}{\Lambda}\} + \mathbb{E}[Y|Y < \frac{1}{\Lambda}] \mathbb{P}r\{Y < \frac{1}{\Lambda}\}$$
 (47)

$$= p \mathbb{E}[Y|Y \ge \frac{1}{\Lambda}] + (1-p) \mathbb{E}[Y|Y < \frac{1}{\Lambda}]$$
 (44)

$$\leq p + (1 - p) \frac{1}{\Lambda} = \frac{\forall}{\Lambda} p + \frac{1}{\Lambda} \tag{4}$$

$$\Rightarrow \frac{\mathsf{V}}{\mathsf{\Lambda}} p + \frac{\mathsf{V}}{\mathsf{\Lambda}} \ge \mathbb{E}[Y] \ge \frac{\mathsf{V}}{\mathsf{V}} \tag{Y}$$

$$\Rightarrow p \ge \frac{1}{V} \tag{V}$$